Fe/Cu(001) 表面の原子配列立体写真

服部 梓^a、藤門倫明^a、升永典史^a、郭方准^b、松下智裕^b、松井文彦^{a,c}、<u>大門 寛</u>^{a,c} 奈良先端科学技術大学院大学^a、高輝度光科学研究センター^b,CREST^c

背景: 近年、巨大磁気抵抗効果を利用した ハードディスクの磁気ヘッドへの応用や、次世 代のナノ密度の記録材料として、ナノ磁性薄膜 の研究が盛んに行われている。一般に物質はナ ノサイズになると、巨視的なサイズにおける性 質とは異なる性質を示すようになり、これらの 性質を原子レベルで解析することは次世代のナ ノテクノロジーの鍵を握っている。特に Cu(001) 上の Fe 薄膜は、膜厚によって構造と磁性が複 雑に変化する興味深い系として知られており、 盛んに研究が行われている。しかしながら、ご く薄いナノ薄膜の3次元的な原子配列構造を直 接測定する方法はこれまで無く、構造と磁気特 性の相関については明らかになっていい。

Cu(001)上の Fe 薄膜においては、4原子層 以下の膜厚においては強い面直磁化を示し、そ の後10原子層までは上部の2原子層のみが面垂 直の強磁性配列で、下部層は反強磁性配列をと る。11原子層以上では面に平行な磁化に変化す ることが知られている¹⁾。これらのスピン配向 転移 (SRT: spin-reorientation transition)のメカニ ズムは pseudomorphic 成長による磁気弾性異方 性 と形状異方性 および表面と界面の異方性 (これは面内磁化を誘起する)の兼ね合いから 議論されている²⁾。Cu(001)上の Fe 薄膜の原子 配列は、最初に fct (ゆがんだ fcc)構造、次に fcc 構造、最後に通常の bcc 構造をとると言われ ており¹⁾、SRT はこれらの構造変化と密接に関 係していると思われる。従来、これらの構造変



化は LEED (低速電子回折)、RHEED (反射高 速電子回折)、STM (走査トンネル顕微鏡)な

どによって研究されていたが、直接3次元配列 を見ることはできていない。

最近、光電子角度分布の円2色性という現象 を利用して、原子配列の立体写真を直接撮影で きる立体原子顕微鏡(図1)が発明された³⁾。 円偏光X線を試料に照射し、ある原子から出て くる電子の角度分布を「二次元表示型球面鏡分 析器⁴⁻⁷⁾(<u>Display-type spherical mirror analyzer</u>: ダイアナ)」という特殊な分析器で測定する。 回転の向きが右回りと左回りの円偏光X線を用 いて得られた蛍光板上の像が、それぞれ立体写 真の右目用と左目用の像になっており、それぞ れの目で見ることによって原子配列構造を立体 観察することができる。今回は、この手法で Cu(001)上の Fe 薄膜の原子構造を測定し、SRT と構造との関係を研究することを目的とした。

実験: 実験は世界最大の放射光施設 SPring-8 のBL25SUに設置されている円偏光ア ンジュレータと2次元光電子分光システムを用 いて行われた。ここでは、数十 e Vから数k e Vまでの強い左右円偏光を取り出すことができ る。

この立体写真の測定に用いた装置は、図1に 示した「二次元表示型球面鏡分析器」である。 この分析器は、試料から放出された光電子のう ち、ある一定の運動エネルギーを持ったものの 放出角度分布を、歪み無く広い角度範囲にわた って一度に蛍光板上に映し出すことのできるも のである。エネルギー分解能はパスエネルギー の 0.3%^{6,7)}である。図からわかるように、試 料から出た角度と, 蛍光板に入る角度は厳密に 平行であるので、試料から出たときの角度分布 がそのまま蛍光板上に歪まずに表示される。立 体原子顕微鏡としての最適の配置は、図1のよ うに二次元表示型球面鏡分析器にすれすれに円 偏光を入射して測定するものである。このとき 歪みの無い立体写真が蛍光板上にそのまま得ら れる。複雑な計算を必要とせずに立体写真が直 接得られるという利点がある。

Cu(001) 単結晶は超高真空中で Ar⁺ イオン 衝撃と 500°C 加熱によって清浄化した。表面の 平滑性と清浄度は RHEED と光電子分光でチェ ックした。Fe 原子は、アルミナ坩堝を用いて蒸 着した。円偏光は表面に 45 度の角度([011]方 向)で入射した。

結果: 図 2(a),(b)は、この装置を用いて測 定した Fe/Cu(001) 面からの Fe および Cu の 2p_{3/2} 光電子の放出角度分布パターンであり、この一 組で立体写真になっている。運動エネルギーは 500eV である。 (a),(b)は, 回転の向きが反対の 円偏光を用いて測定したものである。図7(d)に 結晶構造を示す。(a),(b)の左右のパターンは, Fe および Cu 原子から出た光電子の放出角度分 布を, [001]方向(図の上の方)から見ているこ とになる。 (a),(b)においては, (c)の第一隣接原 子層 (1st) や、第2 (2nd) 、第3 (3rd) 原子 層の構成原子による前方散乱ピークが,図2 (d)の方向に観測されている。第一隣接原子層の 原子の位置は、(a),(b)において左右に少しずれて いて,そのずれが視差角になっている。視差角は、 第一隣接原子層の原子が大きく、第 2(2nd)、 第3(3rd) 原子層のものは小さいので,(a),(b)の 図を左右の目でそれぞれ見ることにより, 第一 隣接原子層の原子が近く、他は遠くにあるよう な原子の立体配列を認識することができる。

今後の課題; これらの立体写真は、どちらも fcc 構造になっていることを示している。(a)の Fe 薄膜の構造は、純粋な Fe の安定構造である bcc からは大きく異なっており、従来推測され ていたことを直接確認できたことを示している。 この手法を用いると、従来までの直接的ではな い構造評価方法では出来なかった、膜厚に伴う わずかな構造変化が系統的に測定可能である。 今後は、XMCD 測定と組み合わせ、より詳細に 磁性と構造の膜厚依存性を調べていく予定であ る。





図2 (a) 8 原子層の Fe からの立体写真と (b) Cu 単結晶 からの立体写真。運動エネルギーはどちらも 500 eV。 左 右の像をそれぞれ左右の目で見ることにより、3 次元の 原子配列構造(c)をイメージすることができる。

参考文献

- 1) K. Heinz, S. Muller, P. Bayer, *Surf. Sci.*, **352-354**, 942 (1996).
- W. L. O' Brien, T. Droubay, B. P. Tonner, *Phys. Rev. B*, 54, 9297 (1996).
- 3) H. Daimon, Phys. Rev. Lett. 86, 2034 (2001).
- 4) H. Daimon, Rev. Sci. Instrum., 59, 545 (1988).
- 5) H. Daimon, and S. Ino, *Rev. Sci. Instrum.*, **61**, 57 (1990).
- 6) M.Kotsugi, et al. Nucl. Instrum. & Method in Physics Research A, 467, 1493 (2001).
- 7) T. Nohno, F. Matsui, Y. Hamada, H. Matsumoto, S. Takeda, K. Hattori and H. Daimon

Jpn. J. Appl. Phys., 42, 4756 (2003).